# ⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-293845

@Int.Cl.4 H 01 L G 01 R 21/66 1/067 31/26 31/28

識別記号 庁内整理番号 ④公開 昭和63年(1988)11月30日

B - 6851 - 5F-6912-2G -7359-2G 6912-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

の発明の名称 半導体素子檢查装置

> ②特 願 昭62-128169

邻出 顋 昭62(1987)5月27日

明 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 ②発 者 秋 庭 鷝 所生産技術研究所内 仓発 明 老 田 中 稔 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内 ぴ発 明 老 寋 部 進 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生產技術研究所內 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 愈発 眀 者 大久保 雅史 所生產技術研究所內 ①出 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

願 人 株式会社日立製作所

②代 理 弁理士 小川 膀男 外1名

### 1.発明の名称

半等体架子被查装置

#### 2 、特許請求の節網

- 1.半導体ウェーハの電像パッドに安放して電気 復号を伝送するブローブへ ッド部のパネ性を有 する催傷ピン構造が、コイルパネと電極ピンと が同一材質で形成された一体化構造であること を特徴とする半導体素子被査被雇。
- 2.コイルバネの両端に電器ピンを形成したこと を特徴とする特許指求の範囲第1項記載の半導 体架子模查装置。
- 5.コイルパオの長手方向における外径を、コイ ルパネの端 部で載少する構造としたことを特徴 とする特許請求の範囲制1項配収の半導体業子 **改造装置。**
- 4.コイルバネのらせんピッチ女さを、コイルバ 木の織部で載少する構造としたことを臀像とす る特許請求の範囲第1項記収の半導体素子検査 **共置。**

#### 5.発明の詳細な説明

#### 〔麗葉上の利用分野〕

本発明は、高密度プローブへっとを有する半導 体素子検査要量に係り、特に高寿命で組立性良好 なパネ性を有する電極ピンの構造に関する。

### 〔従来の技術〕

従来の装置は、特謝昭 58~ 2755 号に配款のよ うに、パネ性を有する接触ピン(電磁ピン)の概 造が、板状の寒い金属片で作られている。接触ビ ンの構造は、上記した直磁状の金属片をあらかじ め戯性的にたわませておく。この時、豪放圧力( 接触荷薫)は、上記した独放ビンが更に押し込ま れると曲げ井性及びもどりばね力により発生する。 (発明が解決しようとする問題点)

上配従来技術は、パネ性を有する電極ビン(飛 触ビン)として

- 1) 仮パネを用いており、コイルパネに比較して 構造上応力が集中し易いため、隣返し圧縮に対 して寿命が姫い。
- 1) 更に、板パネにたわみ部を設けていることに

#### 特開昭63-293845(2)

より、長手方向の中心軸に対して非対 亦であり、 支持体との方向・位置決め精度が要求されるため、起立工程が複雑化する、という問題があった。

本発明の目的は、高寿命で組立性の良好なパネ性を有する電極ピンを備えた半導体常子検査装置を提供することにある。

#### 〔問題点を解決するための手故〕

上記目的は、板パネをコイルパネにし、かつコイルパネと電磁ピンとを同一材質で一体化構造とすることにより遊放される。

#### (作用)

パネ性を有する電磁ビンとして、板パネに代り、 電磁ビンと一体形構造をとるコイルパネを用いる ことにより、構造上繰り返し圧縮舞命を長くし、 かつ軸対赤構造がとれるため支持体への組み込み が商易化し組立性が向上する。

#### 〔吳施例〕

以下、本発明の無1の実施例を無1 凶により説明する。

極めて小さくすることができ、電気信号の皮形歪 (なまり)等への影響を小さくできる。

上記プローブへッド1の組立てに関しては、上記した電極ピン2をロイルパネ3を用いて輸対称な構造とすることにより、下側のハウジング7ー2に散けた透孔6に電極ピン2を挿入し、次に上側のハウジング7ー1をかぶせて固定する場合、従来問題であった板状パネのたわみ部の方向,位置決めが不要となり、組立在の向上を実現している。

裏2 図は、本発明に係る半導体素子改査委演に おけるプローブヘッド部 1 の周辺部を示した断血 図である。

半導体ウェーハ 8 の 1 チャブ相当部 9 に形成されたはんだパンプ (電磁パッド)10 に、ブロープヘッド部 1 とピッチの典なるパッド拡大用多層に報基板 11 , 12 及び確強板13とから帯取されるプローブカード 14 ( 1 , 11 , 12 , 15 )が、プローブヘッド部 1 の電板ピン4 - 2 を返して電気的。像像的に接触し、整合のとれた配談ライン15 によ

第1回は、高密度なプローブペッド那1の断面 構造を示し、パオ性を有する電板ピン2は、コイ ルパネ5の両端に電板ピン4を設けた一体形構造 で形成され、上記電板ピン2を一定ピッチ5で配 置した設差付き遊孔 6 を有する上下 2 枚構成のハ ウジングフにより支持されている。上配電値ピン 2は、パネ性のある事体材料(Bt-Ct,F)ピ アノ嶽等)を用いており、低抵抗化,敝化防止等 のため更に装面にメッキ,スパッタ等によりメタ ライズ(Ni , Au , ロジューム)を施してある。 一方、ハウジング1は、収差付き近孔6を高密度 でかつ多数個形成するため、フォトエッチング加 工が可能な絶縁材料として、ガラスセラミックス を使用している。また、ハウジングフに導体材料 (Cu板,Al板)を使用する場合は、放整付き透 孔 6 の内壁に絶縁性皮膜(ポリイメド膜。酸化膜). を形成し(幽示せず)。上記した電磁ビン2との 間の電気的絶縁を確保するようにしてもよい。と のようにすると、電板ピン2の間を導体シールド して相互インダクタンス、相互キャパシタンスを

りはんだパンプ(電極パッド)10のピッチが拡大 されている。

ブローブカード14のビッチ拡大用化形成された 上記配線ライン15の増帯電像(関示せず)は、支 特体16化設けた同軸コネクタ17と一体化した同軸 形コンタクトピン18と電気的・機械的に凝脱して いる。ブローブカード14の電極ピン4ー2 に対す る半導体ウェーハ 8 のはんだパンブ10の相対的な 位置合せは、ブローブカード14の支持体19と支持 体16化より構成されるブローブポックス20が基準 になる。

第3 図は、第2 の実施的であり、バネ性を育する電極ビン 21 は、コイルバネ 22 の長手方向における外径が、コイルバネ 22 の両端像 25 ー 1 , 25 ー 2 において減少している。これにより電極ビン 24 ー 1 , 24 ー 2 のコイルバネ 22 による支持か構造上機固になされ、ビンの位置積度両上が図れる。

編 4 図は、第 5 の実施例であり、パネ性を育す る電極ピン 25 は、コイルパネ 26 の長手方向にお けるらせんピッチ挟さ及び外径がコイルパネ 26 の

## 特開昭63-293845(3)

両端部 27 - 1 , 27 - 2 化おいて減少している。 これにより、第3四の実施例と同様の効果を得る ことができる。

#### (発明の効果)

本発明によれば、応力集中の小さいコイルパネ を使用することができ、かつコイルパネの母手方 向の中心軸に対して機対核のパネ性を有する電極 ピンを形成できるので、上記電艦ピンの繰り返し 圧離に対する高寿命化及び組立性向上が図ざると いう効果がある。

#### 4. 凶面の簡単な説明

新 1 図は、本発明の一実施例のプロープヘッド 部の断面図、第2図は、半導体素子模重報量にお けるブローブヘッド部の周辺部の断面図、第 5回, 第 4 図は、本発明の他の実施例を示すプローブへ ッド部の断面図、である。

2,21,25…パネ性を有する複数ピン

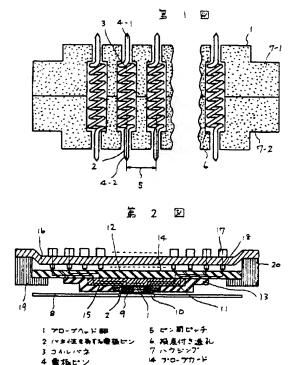
3,22,26…コイルパネ

4 , 24… 電磁ビン

フ … ハ カ ジング

代理人 弁理士 小 川 房

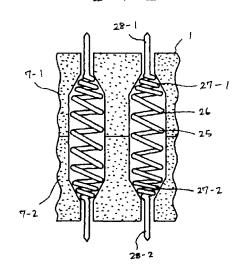




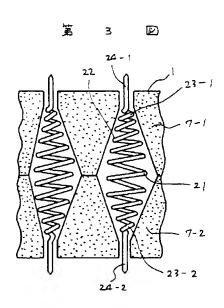


20 プローフボークス

4 電極ビン



ワハウシング しプロープヘッド部 25 バネルエを有ち電極ビン 28 電板ビン 26. コハレバネ



しプロ・ブヘッド 部

21. バネ性を有砂色極ビン

22 コイルバネ

24 電極セン 7 ハウシング